

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ОБЪЕКТИВЫ СЪЕМОЧНЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ АБЕРРАЦИЙ

FOCT 20825-75-FOCT 20827-75

Издание официальное



ценя в коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ОБЪЕКТИВЫ СЪЕМОЧНЫЕ

методы измерения аберраций ГОСТ 20825-75— ГОСТ 20827-75

Издание официальное

ОБЪЕКТИВЫ СЪЕМОЧНЫЕ

Метод измерения дисторсии

Camera lenses. Method for measurement of distortion

ГОСТ 20825—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 мая 1975 г. № 1291 срок действия установлен

c 01.07.76 go 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на фотографические, киносъемочные и телевизионные съемочные объективы и устанавливает метод измерения дисторсии.

Стандарт не распространяется на ортоскопические объективы.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

 Определение дисторсии съемочных объективов основано на измерении поперечного смещения изображения предмета при по-

вороте объектива вокруг его задней узловой точки.

У объективов, рассчитанных для работы с конечного расстояния, определение дисторски основано на измерении величины изображения шкалы, установленной в предметной плоскости, и сравнении этой величины с рассчитанной по формулам параксиальной оптики.

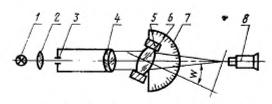
 1.2. Для проверки расчетного значения дисторсии ее необходимо определять при диафрагмировании объектива до значения

1:8-1:10.

Дисторсию с учетом влияния других аберраций объектива необходимо определять при полном относительном отверстии объектива.

2. АППАРАТУРА

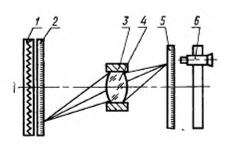
2.1. Измерение дисторсии съемочных объективов должно производиться на оптической скамье по схеме черт. 1, а для объективов, рассчитанных для работы с конечного расстояния, — по схеме черт. 2.



І-несточник света; 2-конденсор; 3-раздвижкая щель;
 4-коллиматор; 5-объективодержатель; 6-испытуемый объектив;
 7-шкала отсчета утловых перемещений объектива;
 8-микроскоп.

Черт. 1

Примечание. Вместо коллиматора допускается использование автоколлимационного микроскопа и плоского зеркала.



1—осветитель шкалы; 2-шкала в предметной плоскости; 3-объективодержатель; 4-шсытуемый объектив; 5-шкала в плоскости взображений; 6-шкароскоп.

Черт. 2

Апертурный угол конденсора в пространстве изображений должен быть больше апертурного угла коллиматора.

 Световой днаметр коллиматора должен превышать диаметр входного зрачка испытуемого объектива на 10—20%.

2.4. Объективодержатель (черт. 1) должен иметь возможность перемещения в горизонтальной плоскости вдоль оптической оси коллиматора и перпендикулярно к ней, а также вращения вокруг вертикальной оси для совмещения с ней задней узловой точки объектива. Радиальное биение при вращении объективодержателя вокруг вертикальной оси не должно превышать 0,005 мм.

2.5. Микроскоп должен иметь окулярный микрометр и меха-

низм микрометренного перемещения вдоль оптической оси.

Апертура микрообъектива микроскопа (черт. 1) должна быть больше апертуры испытуемого объектива в пространстве изображений.

Для измерения по схеме черт, 2 апертура микрообъектива микроскопа должна быть равна

$$A \gg \sin(W'_{\text{max}} + U^1)$$
,

где $2W_{\max}'$ — угол поля зрения испытуемого объектива в пространстве изображений, градусы; U' — апертурный угол объектива в пространстве изобра-

жений, градусы.

Увеличение микроскопа должно быть 80 -100×.

2.6. Шкала в предметной плоскости объектива должна иметь светлые штрихи на темном фоне, шкала в плоскости изображений — темные штрихи на светлом (прозрачном) фоне.

Количество равноотстоящих друг от друга штрихов на каждой шкале должно быть таким, чтобы в поле зрения объектива умещалось 10—20 штрихов (по 5—10 штрихов на каждом радиусе поля эрения, не считая иулевого штриха).

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Подготовка к измерению — по схеме черт. 1.

 Закрепить испытуемый объектив в объективодержателе первой линзой к коллиматору и отцентрировать его относительно объектива коллиматора.

3.1.2. Установить раздвижную щель в фокальной плоскости-

коллиматора. Ширина щели в, мм, должна быть

$$b=k\frac{f_{\kappa}^{'}}{f_{\circ 6}^{'}},$$

 $f_{\kappa}, f_{\mathfrak{o}\mathfrak{o}}$ — фокусные расстояния соответственно объектива коллиматора и испытуемого объектива, мм; k — эмпирический коэффициент, равный 0,01 мм.

3.1.3. Проверить совмещение задней узловой точки объектива с вертикальной осью вращения объективодержателя вдоль оптической оси коллиматора. Для этого объектив переместить вдоль

оптической оси и навести микроскоп на резкое изображение щели. Наблюдая в микроскоп, найти такое положение объектива, при котором поворот его вокруг вертикальной оси на небольшие углы $\pm \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right)$ $W_{\rm max}$ не вызывают заметного по-

перечного смещения изображения. 3.1.4. Проверить совмещение задней узловой точки объектива с вертикальной осью вращения объективодержателя в направлении, перпендикулярном оптической оси коллиматора. Для этого объектив повернуть на углы, близкие $\pm W_{\max}$, и оценить одинаковость резкости изображения щели соответственио для $+ W_{\max}$

и $-W_{\max}$. Одинаковость резкости изображения щели обеспечивается поперечным перемещением объектива.

3.1.5. Проверить удаление выходного зрачка объектива от его

задней узловой точки.

Для этого следует повернуть объектив на угол W и навести микроскоп на резкое изображение щели. Если при наведении наблюдается поперечное смещение изображения в поле зрения микроскопа, то это является признаком значительного удаления выходного зрачка объектива от задней узловой точки.

При значительном удалении друг от друга задней узловой точки объектива и выходного зрачка необходимо рассчитать величину перемещения микроскопа Δ , мм, вдоль оптической оси

коллиматора по формуле

$$\Delta = f_{ob}' \left(\frac{1}{\cos W} - 1 \right).$$

где W — угол поворота объектива вокруг вертикальной оси.

Подготовка к измерению — по схеме черт. 2.

3.2.1. Установить шкалу 2 на заданном расстоянии от первой линзы объектива, а шкалу 5 в плоскости изображения шкалы 2.

3.2.2. Совместить нулевые штрихи обеих шкал с оптической

осью объектива с погрешностью не более 0,1-0,3 мм.

3.2.3. Сориентировать плоскости шкал параллельно друг другу и параллельно опорному торцу объективодержателя. Непараллельность не должна превышать 30—60".

3.2.4. Совместить плоскость шкалы 5 с плоскостью изображе-

ния шкалы 2.

3.2.5. Совместить изображение нулевого штриха шкалы 2 с нулевым штрихом шкалы 5.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Измерение — по схеме черт. 1.

4.1.1. Навести микроскоп на резкое изображение щели.

4.1.2. Повернуть объектив на угол $+W_i$ ($-W_i$) и отодвинуть микроскоп на величину Δ (при необходимости).

4.1.3. Снять отсчет a_{+w} , (a_{-w}) по шкале окулярного микро-

метра микроскопа.

4.1.4. Повернуть объектив на угол — W_t (+ W_t).
4.1.5. Снять отсчет a_{-W_t} (a_{+W_t}) по шкале окулярного микро-

метра.

4.1.6. Повторить измерения для нескольких значений W, устанавливая углы через $\frac{W_{\max}}{5} - \frac{W_{\max}}{10}$ в пределах поля зрения испытуемого объектива.

4.2. Измерение - по схеме черт. 2.

4.2.1. Навести микроскоп на изображение і-го штриха, бли-

жайшего к нулевому.

4.2.2. Наблюдая в микроскоп, измерить расстояние 14 по шкале 5 от ее нулевого (центрального) штриха до ближайшего штриха, граничащего с изображением i-го штриха шкалы 2.

4.2.3. Измерить расстояние k₁ между изображением і-го штриха шкалы 2 и ближайшим штрихом шкалы 5.

4.2.4. Произвести измерения по всему диаметру поля зрения объектива для 5-10 значений у на каждом радиусе поля эрения, где y_i — размер предмета, т. е. расстояние между нулевым и і-м штрихами шкалы 2.

5. OBPABOTKA PESYJISTATOB

- 5.1. Обработка результатов при измерении по схеме черт. 1. 5.1.1. Определить для каждого значения $+W_i$ ($-W_i$) $a_i = a_{+W_i} - a_{-W_i}$
- 5.1.2. Определить для каждого значения a_i дисторсию по б мм, по формуле

$$\delta_{y'W} = \frac{n \cdot a_i}{2\cos W}$$

где n — цена деления барабана окулярного микрометра с учетом увеличения объектива.

При измерении автоколлимационным методом дисторсию б ,, мм, следует определять по формуле

$$\delta_{y'_{\overline{W}}} = \frac{n \cdot a_i}{4\cos W}$$

5.1.3. Определить величину изображения y , мм, по формуле

$$y'_{w} = f_{\text{H3M}} \cdot \text{tg}W,$$

где f'_{нам} -- измеренное фокусное расстояние объектива, мм.

5.1.4. Определить дисторсию в процентах

градусы

 5.1.5. Результаты измерений и вычислений оформить в виде табл. 1.

Таблица 1

5.2. Обработка результатов при измерении — по схеме черт. 2.
5.2.1. Определить величину изображения y'_{i+} (y'_{i-}), мм, для двух радиусов поля зрения по формулам:

$$y'_{i+} = l_{i+} + k_{i+};$$

 $y_{i-} = l_{i-} + k_{i-}.$

5.2.2. Найти величину изображения для всего радиуса поля зрения как среднеарифметическое значение для двух радиусов по формуле

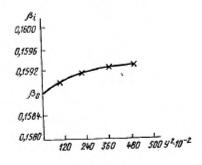
$$y_i = \frac{y_{i+} + y_{i-}}{2}.$$

5.2.3. Вычислить поперечное увеличение В по формуле

$$\beta_i = \frac{y_i}{y_i}$$
.

градусы

5.2.4. Определить поперечное увеличение β_0 . Для этого необходимо построить график (черт. 3), на котором по оси абсцисс отложить значения y_i^2 , а по оси ординат — вычисленные значения β_i . Соединяя точки на графике и продолжая его до пересечения с осью ординат, найти значение β_0 .



Черт. 3

Бычислить дисторсию бу, мм, по формуле

$$\delta_{y_i'} = y_i' - \beta_0 y_i.$$

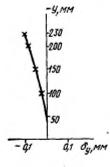
5.2.6. Вычислить дисторсию в процентах $\frac{i_{y'_i}}{y'_i}$ 100%.

 5.2.7. Результаты измерений и вычислений оформить в виде табл. 2.

мм								Таблица 2				
1-й радкус поля				2-й раднус поля								a ; y₁ 100%
y _{i+}	t ₁₊	k1+	y' ₁₊	у _і	1,-	k _{i-}	y'	y,	βį	Pa.	1	y ₁

5.3. Построить график дисторсии (черт. 4). Для этого по оси абсцисс отложить значения дисторсии в мм, в масштабе 10:1, 100:1, 500:1 (масштаб зависит от величины дисторсии) или в

процентах в масштабе, при котором 10 мм графика соответствуют 1% дисторсии. По оси ординат отложить величину линейного поля зрения испытуемого объектива в мм или угловое поле зрения в градусах. Масштаб по оси ординат выбирают таким, чтобы 50 мм графика соответствовали y_{\max} или W_{\max} .



Черт. 4

Изменение 36 1 ГОСТ $20825{-}75$ Объективы съемочные. Метод измерения дисторсии

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.12.90 № 3225 Дата введения 01.07.91

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 44 4500.

(Продолжение см. с. 236)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20825-75).

Вводную часть после слова «устанавливает» дополнить словом: «рекоменду-

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7: <2.7. Средства измерений должны быть поверены или аттестованы в установленном порядке».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.4: <5.4. Результаты измерений дисторсив сравнивают с расчетными значениями для конкретного объектива».

(ИУС № 3 1991 r.)